文章编号:1001-5078(2014)03-0298-04

·光子晶体 ·

二氧化硅胶体光子晶体的光学特性研究

许海霞

(仲恺农业工程学院信息科学与技术学院,广东 广州 510225)

摘 要:采用垂直沉积法自组装 SiO₂ 胶体光子晶体,并利用紫外 - 可见 - 近红外分光光度计 对胶体晶体的光学特征进行了研究。结果发现,二氧化硅胶体微球的浓度越大,光子带隙深度 增加,透射率变小,但光子带隙中心波长位置保持一致。此外,当入射光以不同的角度入射到 样品表面时,其透射光谱具有新颖的光学特性,其成因被探究。

关键词:胶体光子晶体;透射谱;光子带隙;光学特性

中图分类号:0734 文献标识码: A DOI: 10.3969/j. issn. 1001-5078.2014.03.017

Optical property of silica colloidal photonic crystals

XU Hai-xia

(College of Information Science and technology, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou 510225, China)

Abstract: The vertical deposition self-assembly method is adopted to prepare three dimensional silica colloidal photonic crystals. The optical property of silica colloidal photonic crystals is measured and analyzed by UV- visible- near- infrared spectrophotometer. The results show that the depth of photonic band gap increases and the transmittance reduces as concentration of colloidal silica microspheres increases, but the band gaps central wavelength is consistent with these concentrations. Furthermore, a unique optical property is found and the causes is analyzed when the incident light is along different angles at the top surface of silica colloidal photonic crystals.

Key words: colloidal photonic crystal; transmission spectrum; photonic band gap; optical property

1 引 言

光子晶体是一种折射率呈周期性分布的新型光 学材料。1987年,由Yablonovitch^[1]和John^[2]分别 独立地提出了光子晶体的概念。1991年,Yablonovitch^[3]研究小组在实验室中制备出了第一个具有完 全带隙的光子晶体结构。由于光子晶体在禁带效 应^[4]、自发辐射抑制、光波导及光集成光路等方面 的潜在优点,光子晶体已经成为物理、化学、材料、光 电子等众多领域的研究热点^[5]。

本文采用垂直沉积法自组装 SiO₂ 胶体光子晶体,使用紫外-可见-近红外分光光度计对胶体晶体的光学特征进行表征,研究了二氧化硅胶体微球的浓度对 SiO₂ 胶体光子晶体光谱特性的影响,以及入射光的入射角度对 SiO₂ 胶体光子晶体光谱特性的影响,发现当入射光以不同的角度入射到样品表

面时,其光谱具有新颖的光学特性,并探究了该光学 特性的成因。

2 浓度对 SiO₂ 胶体光子晶体光学特性的影响

研究胶体光子晶体的光谱特性主要考虑光子带 隙的中心波长,它取决于晶格常数。其次,光子带隙 的禁带宽度 $\Delta\lambda$,或光子带隙禁带宽度比 $\Delta\lambda/\lambda$ 是与 介电常数比及晶格点阵的堆积方式有关的参数。光 子带隙的中心波长可以根据布拉格方程^[6]来计算:

$$m\lambda = 2n_{eff}d_{hkl}\cos\theta \tag{1}$$

式中,m 为衍射级数;λ 为光子带隙的中心波长;d_{hkl} 为(hkl)密排面的面间距;n_{eff}为胶体晶体的平均折 射率;θ 为入射光与入射面法线的夹角。

基金项目:校级教育教学改革研究项目(No. G2120035)资助。 作者简介:许海霞(1978 -), 女, 教师, 博士, 研究方向是光子晶

体,微纳结构材料的制备等。E-mail:haixia-xu@163.com 收稿日期;2013-07-02;修订日期;2013-08-22

即胶体光子晶体光子带隙的中心波长仅与胶体 球的半径和晶体常数有关。由此就可以通过改变胶 体微球的尺寸来调节带隙的位置,如果带隙的位置 正好与某种频率的自发辐射相重叠时,便会出现对 该辐射的抑制。

采用直径为 260 nm 的 SiO, 微球, 配置体积分 数为1%,2%和3%等不同浓度的胶体微球溶液,在 相同外界条件下利用垂直沉积法自组装 SiO。胶体 光子晶体,制成3层、6层和9层等不同厚度(层数) 的胶体光子晶体。使用紫外 - 可见 - 近红外分光光 度计测试不同厚度样品的透射光谱,测试时入射光 垂直样品表面,即从(111)面入射,测试结果如图1 所示。从图中可见,不同厚度胶体光子晶体的光子 带隙都位于580.0 nm 的可见光波段,但不同浓度的 样品对应不同的厚度,它们所对应的透射率不同。 浓度小、厚度薄的样品,它的透射率比较高;而浓度 大、比较厚的样品,它的透射率就比较小。从图中可 以清晰地看出,浓度分别为1%,2%和3%的样品, 其透射率的值从 53.3%, 32.4%, 22.3% 依次降低。 此外,由公式(1),得260 nm的SiO,微球自组装 SiO₂胶体光子晶体的带隙中心波长 λ = 572.1 nm。 实验测量的带隙中心波长 580.0 nm 与理论值 572.1 nm 吻合得较好,验证了 SiO, 胶体晶体的有序 程度和它的密堆积结构。由于 SiO, 微球的粒径偏 差、自组装过程中的位置偏差以及晶体结构中存在 的位错等缺陷均可以导致晶体的晶格常数偏差,影 响带隙位置,因而本实验中带隙位置所对应的波长 比理论值偏小约7.9 nm 是可以理解的。

综上所述,SiO₂ 胶体微球溶液的浓度影响胶体 光子晶体的厚度透射率,而对胶体光子晶体光子带 隙的位置没有影响。



图 1 不同浓度下 SiO₂ 胶体光子晶体的透射谱 Fig. 1 The transmission spectra of silica colloidal photonic crystals

at different concentration

3 不同入射角度对 SiO_2 胶体光子晶体光学特性的 影响

3.1 不同入射角度时 SiO₂ 胶体光子晶体的新颖光 学特性

采用直径为 248 nm 的 SiO, 微球, 用垂直沉积 法自组装胶体光子晶体,用紫外-可见-近红外分 光光度计采用不同角度的入射光入射到样品表面测 量 SiO。胶体光子晶体的透射率光谱,如图 2 所示。 图 2(a) 中的入射角度 θ 为入射光与入射面法线的 夹角。从图2(a)可以看出,随着入射角度的增大, SiO, 胶体光子晶体样品的带隙位置向短波方向移 动,透射率增大。在入射角度为30°~45°时,在波 长为330 nm 附近,出现了第二个衰减峰。而在图2 (b)中,入射角度为50°~65°时,每条透射谱线都存 在三个衰减峰。最右边的第一衰减峰带隙位置随着 入射角度的增大,向长波方向移动,透射率减小。另 外的二个衰减峰带隙位置随着入射角度的增大,向 短波方向移动,透射率减小。此外,在图2中,透射 谱存在多于一个的衰减峰,这可能是由于入射光在 样品表面的布拉格衍射引起的,关于它们的带隙位 置发生偏移的解释,以及透射率变化的原因,还在进 一步的探索中。





不同入射角度时,SiO₂胶体光子晶体的第一衰 减峰带隙位置和透射率值之间的对应关系如表1所 示。根据表1,给出SiO₂胶体光子晶体第一衰减峰 带隙位置和入射角度的关系曲线,如图3所示。从 图中可以看出,入射角度从0°~45°,其第一衰减峰 带隙位置从535.6 nm到453.5 nm,发生蓝移;入射 角度为45°时,其第一衰减峰带隙位置为453.5 nm, 对应最短波长;入射角度从45°~65°时,其SiO₂胶 体晶体的第一衰减峰带隙位置从453.5 nm到 510.2 nm,发生红移。在入射角度为65°时,所对应 的第一衰减峰带隙位置510.2 nm,仍然处于入射角 度为0°时,所对应的衰减峰带隙位置535.6 nm的 短波方向。

激う	七与	红	外
----	----	---	---

表1 不同入射角时 SiO2 胶体光子晶体的第一衰减峰带隙位置和透射率

Tab. 1 The first attenuation peak position and the transmittances of silica colloidal photonic crystals

at	different	incid	lent	ang	e
uı	uniterent	more	ioni	ung	LO.

角度/(°)	0	15	30	40	45	50	55	60	65
波长/nm	535.6	523.4	495.5	470.4	453.5	469.5	486.1	498.9	510.2
透射率/%	6.2	7.1	12.7	21.8	22. 8	28.6	26.4	22.6	20. 8





3.2 不同入射角度时 SiO₂ 胶体光子晶体新颖光学 特性的成因探究

随入射角度的增大,透射曲线的带隙位置发生 偏移的方向不同,分析该现象的原因,这可能与 SiO₂ 胶体光子晶体的不同晶面以及带隙结构有关。

图 4 是用平面波方法计算的 SiO。胶体光子晶 体的带隙结构,其中,图4(a)是SiO,胶体光子晶体 的面心立方结构;图4(b)是面心立方结构的第一 布里渊区, Γ 为原点, ΓL 为 < 111 > 晶向, ΓK 为 < 110 > 晶向, ΓX 为 < 100 > 晶向。用平面波方法计 算时,SiO2 微球的直径为248 nm,晶格常数 a 约为 351 nm,SiO₂的介电常数为 2.1025 (n = 1.45),空 气的介电常数为 1.0, 占空比 f = 74%。图 4(c) 是 SiO, 胶体光子晶体的带隙结构图, 横坐标表示布里 渊区的高对称点,纵坐标表示电磁波的约化频率 $f = \omega a / 2\pi c (a 为晶格常数, c 表示真空中的光速, f$ 与波长之间的换算是 $\lambda = a / f$)。从图4(c)可知,由 于SiO₂与空气的介电常数对比小于2.8,以及面心 立方结构的高对称性,导致 SiO2 胶体光子晶体没有 全带隙存在。图 5(a) 是 SiO₂ 胶体光子晶体中 " ΓL " 带隙结构图, 在 L 点, 约化频率在 0.63 ~ 0.67,即在波长 523.9~557.1 nm 之间存在一个方 向带隙,SiO,胶体光子晶体中沿 <111 > 方向传播 的该频率的电磁波被禁止传播。而当入射光垂直入 射,即对应表1中0°角时,SiO2胶体光子晶体透射

谱的带隙中心波长位置为 535.6 nm,处于 523.9 ~ 557.1 nm 之间的方向带隙中,理论和实验相吻合。



Fig. 4 The band gap structure of silica colloidal photonic crystals

当入射光的入射角度从0°逐渐增大时,根据式 (1),cosθ逐渐减小,则带隙中心峰值波长逐渐减 小,故出现蓝移现象。

当入射角度增大到 θ =45°时,由 Snell 定律 $\frac{\sin\theta}{\sin\theta'}$ = $\frac{n'}{n}$,式中 θ 为入射光线和入射面法线的夹角; θ' 为 折射光线和法线的夹角;n'为 SiO₂ 胶体晶体的有效 折射率,n 为空气介质的折射率,则得 θ' 约为 32°,即 入射角度为 45°时,在 SiO₂ 胶体光子晶体中的折射 角约为 32°。

SiO₂ 胶体光子晶体的面心立方结构如图 4(a) 所示,与晶向[111]、[110]和[111]垂直的晶面分别 是(111)、(110)和(111)。晶面(111)有两种转动 方向晶面(111)→(110)→(111)和晶面(111)→ (001)→(111)。根据几何运算,相邻的晶面(111) 和(110)之间的夹角为 35.3°;相邻的晶面(111)和 接下来,从SiO₂胶体光子晶体的带隙结构进行 分析和验证。图5(b)是对应晶面(110)的SiO₂胶 体光子晶体" ΓK "带隙结构,在K点,约化频率在很 窄的0.785~0.792,即在波长443.2~447.1 nm之 间存在一个方向带隙,SiO₂胶体晶体中沿<110> 方向传播的该频率的电磁波被禁止传播。而在表1 中,入射角度为45°时,SiO₂胶体光子晶体第一带隙 中心波长位置为453.5 nm,接近于443.2~447.1 nm之间的方向带隙。带隙位置的偏差可能由于 SiO₂微球的粒径偏差、自组装过程中的位置偏差以 及晶体结构中存在的位错等缺陷造成的。由此可 知,在入射角度约45°时,其折射光线可能恰好进入 晶面(110),该入射角度是相邻的晶面(111)和 (111)的拐点。

当入射光的入射角度如图 2(b) 所示再增大时, 其折射光线离开晶面(110) 而邻近晶面(111),即返 回 SiO₂ 胶体光子晶体带隙结构的"*ΓL*"带隙,第一 衰减峰带隙位置逐渐增大,故出现红移现象。



4 结 论

用垂直沉积法自组装 SiO₂ 胶体光子晶体,测试 不同厚度样品的透射光谱,垂直入射时,光子晶体的 光子带隙保持一致,浓度小厚度薄的样品,它的透射 率比较高,而浓度大比较厚的样品,它的透射率就比较小。

当入射光以不同的角度入射到样品表面时,其 透射光谱具有新颖的光学特性。0°~45°时,随入射 角度的增大,SiO₂ 胶体光子晶体样品的带隙位置蓝 移,透射率增大,这由布拉格方程可得;入射角为 45°时,其折射光线恰好进入晶面(110),该入射角 度是相邻的晶面(111)和(111)的拐点;50°~65° 时,透射谱第一衰减峰随着入射角度的增大,样品的 带隙位置红移,透射率降低,这是其折射光线离开晶 面(110),返回到 SiO₂ 胶体光子晶体能带结构的 "*ΓL*"带隙。

参考文献:

- Yablonovitch, E. Inhibited spontaneous emission in solidstate physics and electronics [J]. Physical Review Letters, 1987, 58 (20): 2059 - 2062.
- [2] John, S. Strong iocalization of photons in certain disordered dielectric superlattices [J]. Physical Review Letters, 1987,58(23):2486-2489.
- [3] Yablonovitch, E Gmitter, T J, et al. Photonic band structure: the face-centered-cubic case employing nonspherical atoms
 [J]. Physical Review Letters, 1991, 67(17):2295 - 2299.
- [4] Sun H B, Matsuo S, Misawa H. Three-dimensional photonic crystal structures achieved with two-photon-absorption photopolymerization of resin[J]. Applied Physics Letters, 1999,74(6):786-788.
- [5] Li Xintao, Sun Xiaohong. Study on the single transverse mode emission of photonic crystal microcavity lasers[J]. Laser & Infrared, 2012, 42(11):1278 - 1281. (in Chinese)
 李新涛,孙晓红. 单横模光子晶体微腔激光器的研究

[J]. 激光与红外,2012,42(11):1278-1281.
[6] Kopnov F, Lirtsman V, Davidov D. Self-assembled colloidal photonic crystals [J]. Synthetic Metals, 2003, 137: 993-995.